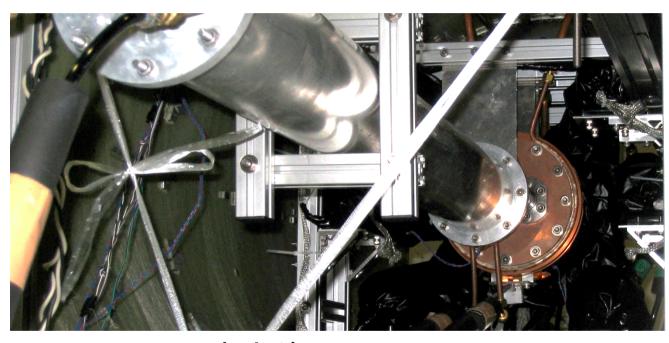
ポジトロニウム超微細構造の精密測定





東大院理,A東大素粒子物理,B東大院総合文化,CKEK

石田明, 末原大幹^A, 難波俊雄^A, 浅井祥仁, 小林富雄^A, 斎藤晴雄^B, 吉田光宏^C, 田中賢一^C, 山本明^C

平成24年11月30日 京大原子炉実験所専門研究会「陽電子科学とその理工学への応用」

目次

- イントロダクション
- 我々の新しい実験セットアップ
- 本測定の途中結果
- Ps の熱化と超微細構造
- イソブタンガス中での Ps 熱化測定
- 現状と今後の展望

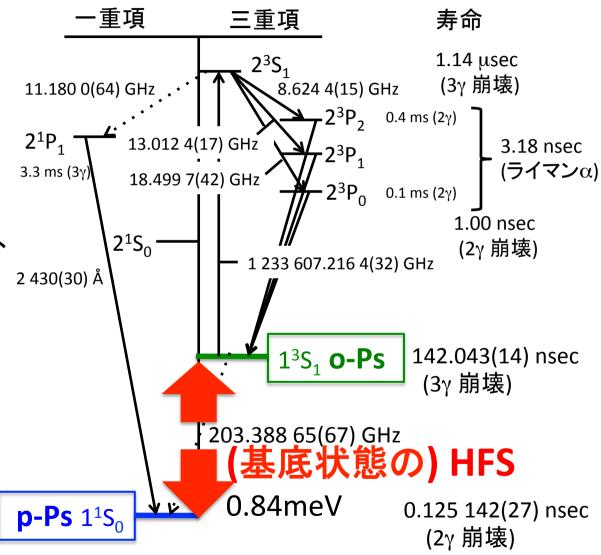
ポジトロニウム超微細構造 (Ps-HFS)

ポジトロニウム (Ps) 陽電子(e+)・電子(e-)の束縛系で、最も軽い水素様「原子」

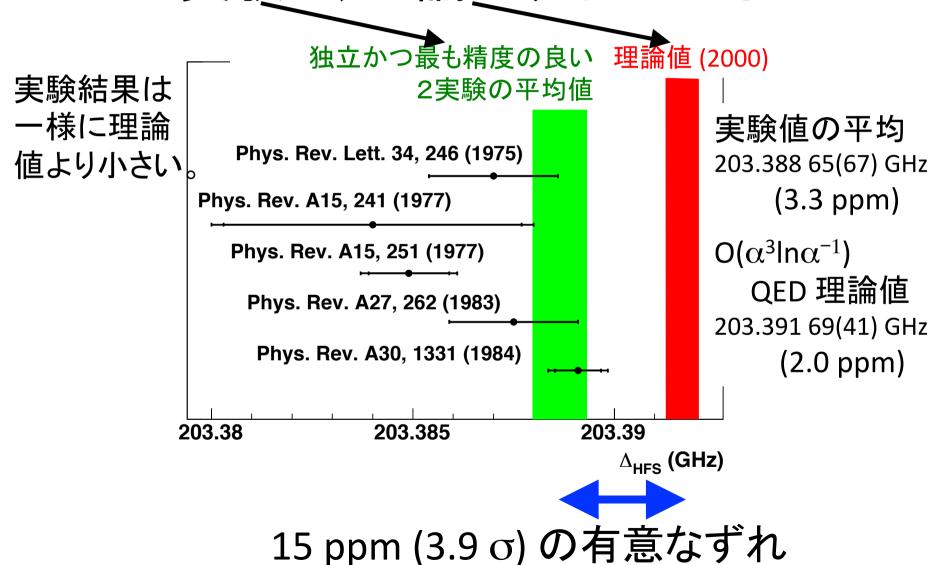
- レプトンのみから成るクリーンな系 (ハドロンの 不定性がない)
- 粒子・反粒子系→素粒 子標準模型を超えた新 しい物理現象に敏感
- 束縛系量子電磁力学 (QED) によって記述され、 束縛系QEDの精密検証 に適する。

基底状態における 2つのスピン固有 状態間のエネルギー 準位差

→ Ps-HFS (203 GHz)



ポジトロニウム超微細構造は、 実験と、理論でずれている



考えられるずれの原因

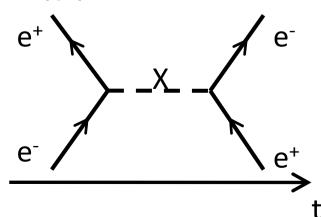
- 過去の実験に共通した系統誤差
 - 1. 磁場の非一様性。大きなPs生成領域内で、ppmレベルの一様磁場を 供給するのは極めて困難。
 - 2. 物質の効果の過小評価。熱化していない o-Ps は、特に低物質密度で 大きな影響を及ぼす。

cf. オルソポジトロニウムの寿命問題 (1990年代)

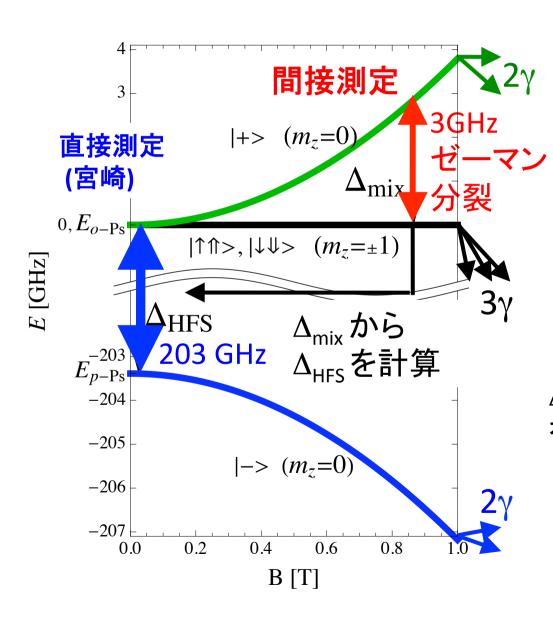
我々は、上記の系統誤差を抑えた、新しい方法による精密測定を行い、ずれを検証する。

- 束縛系QEDの計算に新しい発展が必要
- 素粒子標準模型を超えた新しい物理が存在

相互作用の弱い未知の粒子の介在



ゼーマン効果を用いた間接測定の方法

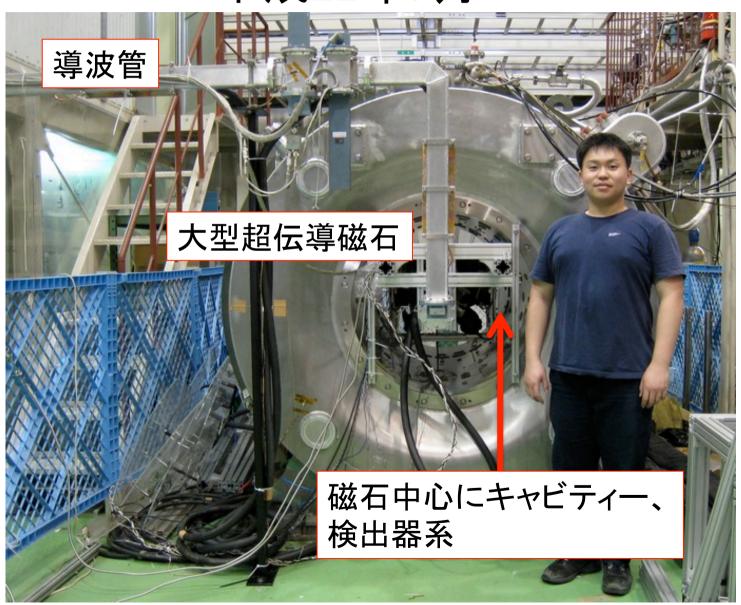


静磁場中では、p-Ps は o-Ps の m_z=0 成分と 混合する。(2 γ 崩壊).

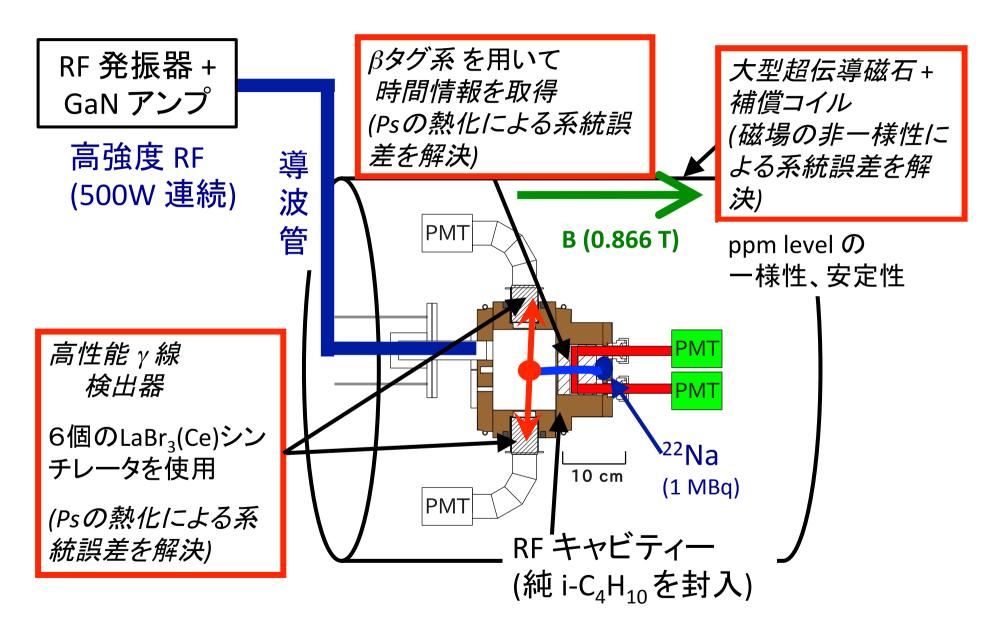
ゼーマン遷移させると、 2γ 崩壊(**511 keV 単色**) 率 が大きくなる。 この崩壊率の変化が、実 験のシグナルになる。

 Δ_{mix} を精密に測定し、 Δ_{HFS} を求める。 $\Delta_{mix} = \frac{1}{2} \Delta_{HFS} \left(\sqrt{1 + 4x^2} - 1 \right),$ $x = \frac{g' \mu_B B}{\Delta_{HFS}}.$

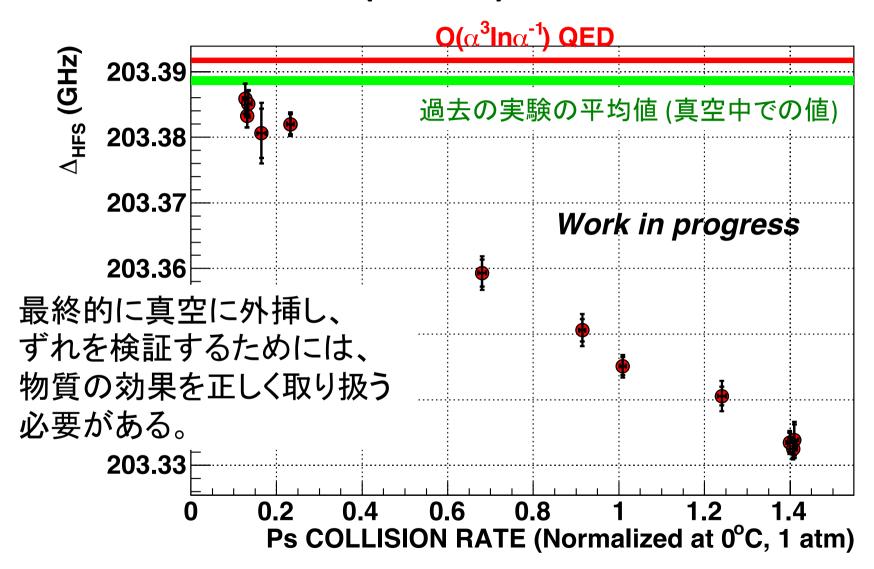
測定 @ KEK低温棟 平成22年7月~



我々の新しい実験セットアップ



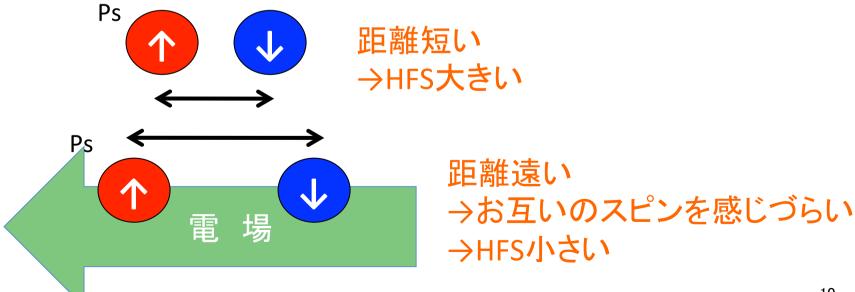
圧力 (密度) 依存性



ポジトロニウムHFSに周囲の物質が与える影響

- Ps-HFS
 - = スピン-スピン相互作用 + 量子振動
 - →両者の距離によって変化する
- 周囲の物質の電場
 - →電子陽電子間の距離が変化

→HFSの変化(シュタルク効果)



過去の実験での物質の効果の評価

Psが周りの原子に近づく→電場を感じてシュタルク効果が起きる

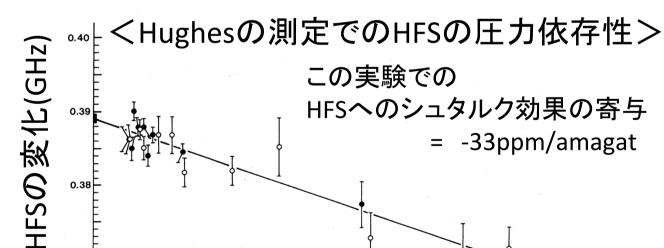
HFSに効くシュタルク効果の大きさ

∝周りの分子との衝突頻度

∝(<u>周りの分子の密度)</u>×(Psの速さ v)

→Ps速さ一定だと思うと、HFSはガス圧に比例してずれる

→過去の実験



Phys. Rev. A 1984 **30** 1331 Ritter, Egan, Hughes et al.

7. Measured values of Δν vs N₂ガスの密度(amagat)

ポジトロニウムの速さ変化

HFSに効くシュタルク効果の大きさ

- ∝周りの分子との衝突頻度
- ∝(周りの分子の密度)×(Psの速さv(t)) ←

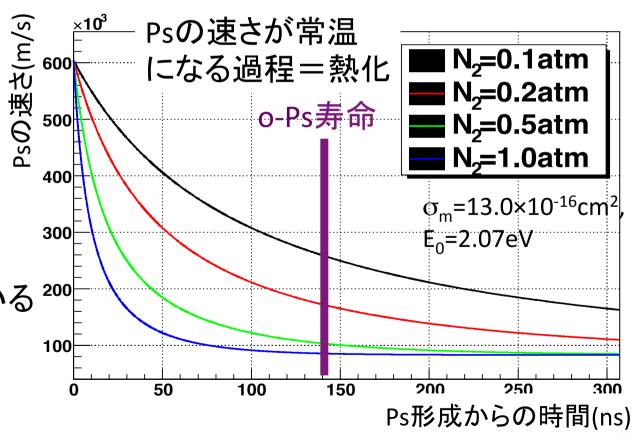
過去の実験では一定という扱い

<PsがN2ガス中で形成された時の減速の様子(シミュレーション)>

低密度では熱化 に時間がかかり、 物質の効果が大 きい

→線型での外挿が O(10ppm)の大きな 系統誤差になっている 可能性

→Ps 熱化を独自に 測定し、補正する。

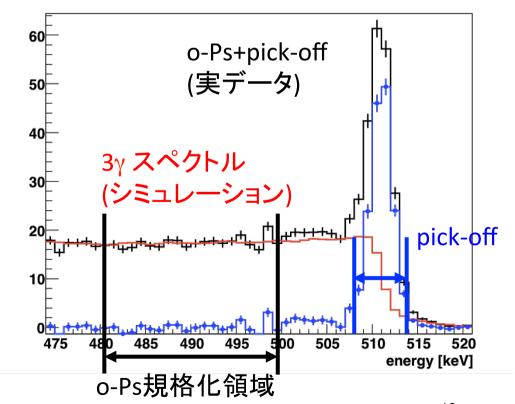


どのようにして熱化を測定するか?

- o-Psのpick-offを用いて測定
- pick-off の量(t)= pick-offの断面積×物質の密度× o-Psの量(t) × v(t)

v(t) pick-offの量(2γ崩壊) ∞ o-Psの量(3γ崩壊)

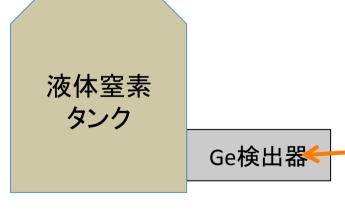
エネルギー分解能の高い Ge 検出器を用いて、2y/3y 個数比を エネルギースペクトルから求める。 それを時間の関数として見ることで、 熱化パラメータを決定する。 o-Ps, Pick-off量のefficiency、 なだれ込みの量はシミュレーション で補正。

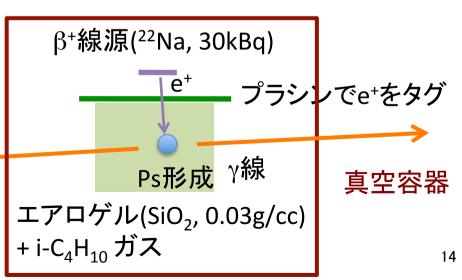


熱化 (エアロゲル+ガス) セットアップ

- タイミング:プラシンでスタート、Geでストップ
- シリカエアロゲルでe⁺を止めてPsを作る
- ソース周りは真空容器に 入れてある
- ガス圧を変化させて測定 を行う

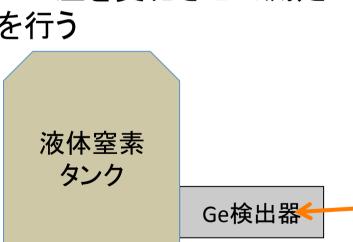




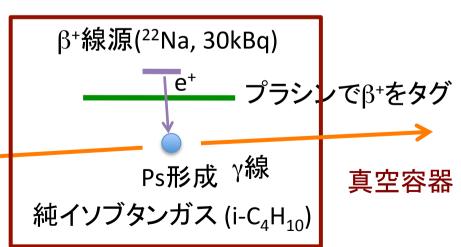


熱化(ガスのみ)セットアップ(全体の様子)

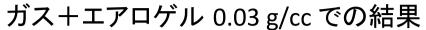
- タイミング:プラシンでス タート、Geでストップ
- イソブタンガス中でe⁺を止 めてPsを作る
- ソース周りは真空容器に 入れてある
- ガス圧を変化させて測定 を行う

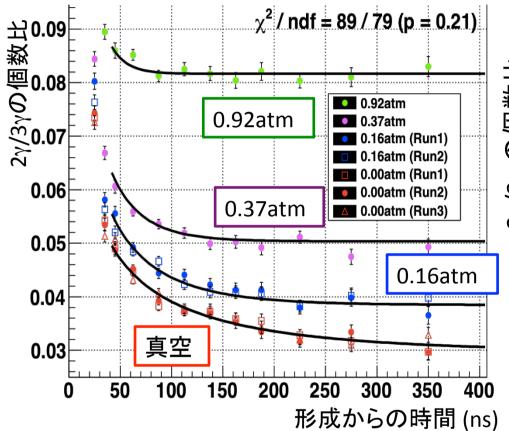




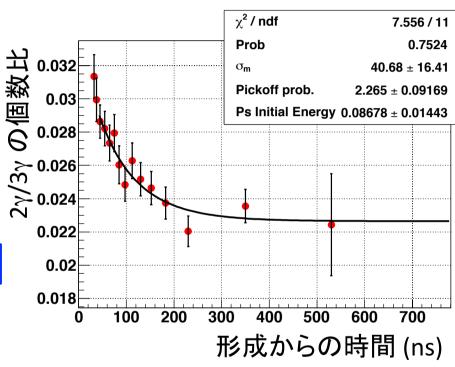


2γ/3γ 比のフィット結果





ガス 30 kPa のみでの結果



40~800 ns をフィット

σ_m: イソブタンとPsの断面積

記述する項
$$\frac{d}{dt}E_{av}(t) = -\sqrt{2m_{Ps}E_{av}(t)}\left(E_{av}(t) - \frac{3}{2}k_{B}T\right)\left(\frac{8}{3}\sqrt{\frac{2}{3\pi}}\frac{2\sigma_{m}n}{M} + \alpha\left(\frac{E_{av}(t)}{k_{B}T}\right)^{\beta}\right)$$
 m_{Ps}: Psの質量 n: イソブタンの

n: イソブタンの数密度

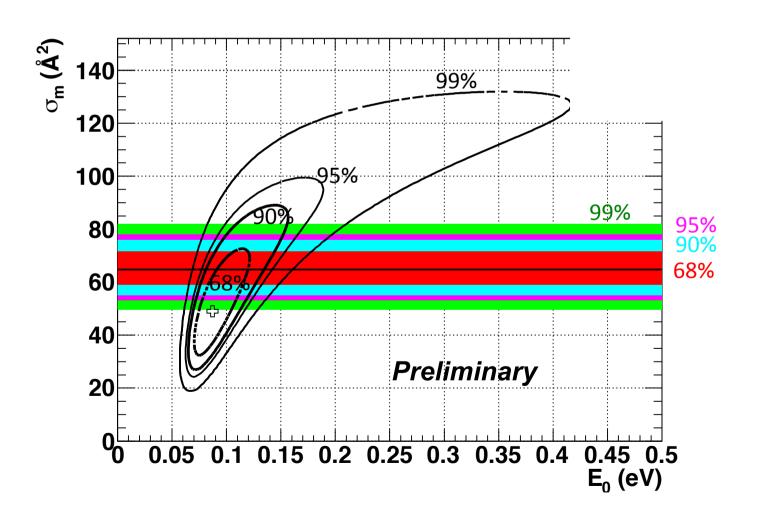
エアロゲルの効果を

式は J. Phys. B 31 (1998) 329 Y. Nagashima, et al.

M: イソブタンの質量

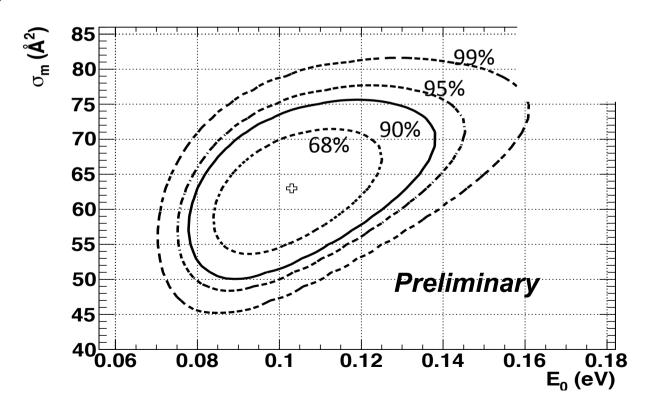
エアロゲル+ガスとガスのみの比較

- エアロゲル+ガスを色帯 (E₀は不定)、ガスのみを線で示した。
- ・ エアロゲル+ガスとガスのみの結果はコンシステント。



熱化測定の結果

- エアロゲル+ガスの結果と、ガスのみの結果をcombine。
- $\sigma_{\rm m}$ = 63 $^{+8}_{-9}$ Å², E₀ = 0.103 $^{+0.022}_{-0.019}$ eV (68% C.L., 統計誤差のみ) の 結果 (Preliminary) を得た。
- この結果を HFS の補正、不定性の評価に用いる(現在、鋭意解析中)



現状と今後の展望

物質の効果:

- 熱化の効果を補正するため、別の実験で熱化関数を 精密に測定した。
- ・熱化の効果を入れた、真空への外挿の精査中。

系統誤差:

磁場、RF系の誤差が主で、4 ppm 程度。 現在精査中。

• 統計誤差:

- •5 ppm 以下を達成済み。
- 現在、低圧での統計を増やしている。

熱化も含めて 5 ppm 程度での最終結果が、 近いうちに得られる見込み

まとめ

ポジトロニウム超微細構造は、実験と理論の間に 3.9 σの有意なずれがあり、これを検証するため、 新しい実験を行っている。

- 我々の新しい精密測定は、過去の実験において 考えられる共通の系統誤差(磁場の非一様性• Ps の熱化による効果)を小さくする。
- 物質の効果を正しく取り扱うため、Ps 熱化関数の測定を行い、イソブタンガス中での熱化パラメータとして σ_m = 63 +8 -9 \mathring{A}^2 , E_0 = 0.103 +0.022 -0.019 eV (68% C.L.) (Preliminary, 統計誤差のみ)の結果を得た。
- 5 ppm 程度の結果となる見込みであり、鋭意精 査中。